科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 29 年 6 月 1 2 日現在

機関番号: 1 3 9 0 1
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2015 ~ 2016
課題番号: 15 K 1 4 3 0 2
研究課題名(和文)高効率超伝導電力機器に向けたアシンメトリックピンニングセンター高速最適化技術創製
研究課題名(英文)Development of high-throughput optimization technique in superconductors with asymmetric flux pinning centers aiming to high efficient superconducting power applications
研究代表者
一野 祐亮(Ichino, Yusuke)
名古屋大学・工学研究科・准教授
研究者番号:90377812
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,000,000円

研究成果の概要(和文):磁束量子(FQ)ダイナミクスシミュレーションと磁束ピン止め点(PC)の作製・評価技術を融合させることで、高効率超伝導電力機器に対して最適な非対称PCを高速に探索する技術の創製を試 Aた。 Nb超伝導薄膜に円形ナノパターンの作製を行った。その結果、円形ナノパターンによるFQ運動のピン止めによっ て臨界電流密度(Jc)が向上した。また、円形ナノパターンの数密度が多くなるほどJcが向上する傾向が見られ た。また、二次元空間においてFQダイナミクスシミュレーションを行った。その結果、超伝導体の片側に剣山状 の切れ込みを入れたモデルにおいて、電流-電圧曲線が原点に対して非対称な挙動が観られた。

研究成果の概要(英文): We tried to develop high-throughput optimization technique in superconductors with asymmetric flux pinning centers aiming to high efficient superconducting power applications. We fabricated Nd superconducting thin films with nano-seized circles (NCSs), which act as flux pinning centers (PCs). These NSCs contributed to an enhancement of critical current density (Jc) in the Nb films, and Jc increased with increasing number density of the NCSs. We simulated dynamics of flux quantum (FQ) in two-dimensional space. A superconductor model with sawtooth shape in the one side exhibited an asymmetric current-voltage curve.

研究分野:機能性薄膜工学

キーワード: 高効率超伝導電力機器 磁束量子運動 非対称ピンニングセンター ナノリソグラフ 磁束量子ダイナ ミクスシミュレーション

1.研究開始当初の背景

第二種超伝導体中に侵入した磁束量子 (Flux Ouantum: FO)の運動は、超伝導体中を流 れる電気エネルギーを散逸させるため、超低 損失送電ケーブルや大規模風力発電機など 高効率超伝導電力機器実現のためには FQ を ピン止めする点(Pinning Center: PC)を導入し、 FQ の運動を抑制・制御する必要がある。Nb、 Al や Pb などの金属系第二種超伝導体薄膜に フォトリソグラフを用いてサブミクロンス ケールの非対称な穴を空けた試料、つまり非 対称 PC を持った試料に交流電流を印加する と、FQ がある特定の方向にのみ運動する"ラ チェット効果"が観察されている[Van de Vondel et al., Phys. Rev. Lett. 94(2005)057003]. このラチェット効果を超伝導ケーブルに応 用すれば、超伝導体中からの FO 排除や外部 からの FQ 侵入を抑えることが期待でき、FQ の運動に伴った電気エネルギーの散逸を劇 的に軽減出来る可能性がある。

2.研究の目的

超低損失送電ケーブルや大規模風力発電 機など高効率超伝導電力機器実現のために は、PCを導入しFQの運動を抑制・制御す る必要がある。本研究では、計算機を用いた FQダイナミクスシミュレーションとナノリ ソグラフ技術を用いた非対称PCの作製・評 価技術を融合させることで、超伝導電力機器 に対して最適な非対称PCを高速に探索する 技術の創製を試みた。

3.研究の方法

DC マグネトロンスパッタ法を用いて Nb 超伝導薄膜をガラス基板上に室温で作製し、 ナノ電極リソグラフ(NEL)加工技術を用いて ナノパターンの作製を行った。図1 に NEL による Nb 薄膜加工の模式図を示す。NEL は 原子間力顕微鏡の拡張機能であり、プローブ と試料間に電圧を印加することで試料を局 所的に酸化させることができる。酸化物のサ イズは、数十~数百ナノメートル程度である。 また、CAD などを使って酸化物の配置をデザ イン可能である。酸化 Nb は非超伝導体であ るため、酸化した箇所は FQ の運動を抑制す る PC となる。以上より、NEL によって PC (酸 化 Nb)の配置をデザインし、その配置が超伝



図 1. 原子間力顕微鏡を用いたナノ電極リソグラフ (NEL)の模式図。

導特性に与える影響、特に磁場中における臨 界電流密度(J_c)に与える影響について検討し た。磁場中 J_c は直流四端子法を用いて評価し、 電場基準 1 μ V/cmを越える電場が発生した電 流密度を J_c と定義した。測定温度は、本研究 で得られた Nb 薄膜の T_c 近傍である 6.5 K と した。

超伝導状態にある電子対(クーパー対)の 空間分布は、時間依存 Ginzburg-Landau (TDGL)方程式によって表される。このTDGL 方程式を解くことで、FQ ダイナミクスを可 視化できる。本研究では、非線形なTDGL方 程式を空間的時間的に差分化し数値計算す るシミュレーションコードを開発した。この コードでは、超伝導体内に常伝導部分を意図 的に配置することが可能である。また、適当 な境界条件を与えることで、磁場や電流など の外部擾乱を課すことができる。このコード を利用して、様々な PCを導入した場合のFQ ダイナミクスについてシミュレーションを 行った。

4.研究成果

Nb 薄膜の T_c は 7 K 程度であり、Nb バルク の 20 K よりも低かった。NEL では表面から 数 nm 程度までしか酸化しないため、PC の影 響を大きくするために膜厚を 60 nm 程度にし ている。その結果、ガラス基板からの歪みや 表面の酸化によって T。が低下したと考えら れる。図2のように、この Nb 薄膜に NEL に よって様々な直径 D の円状 PC を一辺 1 μm の四角格子状に並べて配置した。6.5 K では FQ の直径がコヒーレンス長(110 nm@6.5 K) の 2 倍程度であるため、PC はこれより大き な直径 390~640 nm とした。図 3 にこれらの Nb 薄膜の 6.5 K における J_cの磁場依存性を示 す。図から、PC が無い試料(no PC)と比べて PC を持つ試料では全体的に J。が向上するこ とが確認された。これは、NEL で作製した酸



図 2. NEL で加工した Nb 薄膜の(a)模式図と(b)~(d)原 子間力顕微鏡像。白い円が PC(酸化 Nb)で、間隔は 1 µm、直径は(b) 390 nm、(c) 500 nm そして(d) 640 nm。



図 3. 四角格子 PC を持った Nb 薄膜の 6.5 K における *J*。の磁場依存性。

化 Nb が FQ の運動を抑制する PC として機能 していることを示している。一方で、PC の 直径に対しては明確な傾向は見られなかっ た。NEL で作製した PC は高さのばらつきが 大きかった。一方、FQ のピン止めには PC の



図 4. (a) 鋸刃状のエッジを持った二次元超伝導体モデ ル。赤:超伝導体、青:常伝導体。 ξ_0 は 0 K における コヒーレンス長。磁場 B_{ex} は紙面垂直方向、電流 J は 紙面水平方向に印加した。(b) $B_{ex} = 0.03B_{c20}$ を印加した 際の電流・電圧特性。 B_{c20} は 0 K における上部臨界磁場。 特性曲線形状を比較するために、両軸共に絶対値にし ている。

体積が効くため、高さのばらつきの影響で、 直径に対する明確な傾向が得られなかった と考えられる。高さのばらつきを抑える改善 が今後必要である。しかしながら、本研究の 結果から NEL によって PC の配置を自在にデ ザインできることは明らかとなった。

次に、2次元 TDGL シミュレーションによ って、非対称な形状を持った超伝導体におけ る電流-電圧特性を求めた。用いたモデルは図 4(a)のように、片側に鋸刃状の切れ込みを持 った二次元超伝導体である。この超伝導体に 対して垂直方向に磁場を印加し、水平方向に 電流を印加した。この際に、電流方向は右向 きをプラス(+J)、左向きをマイナス(-J)と定義 した。図 4(b)に、磁場を 0.03B_{c20} 印加した際 の電流-電圧特性(J-E 曲線)を示す。特性曲線 形状を比較するため、両軸共に絶対値にして いる。図から、電流方向に対して J-E 曲線の 形状が異なっていることがわかる。この差は、 超伝導体上下端での FQ の生成の違いに起因 している。+J の場合、FQ には下方向のロ -レンツ力が働く。鋸刃の先端では FQ が生成 し易くなっているため、生成された FQ が口 ーレンツ力によって次々と下側に流れてい った。一方、-Jの場合、平坦なエッジではFQ が生成されにくいため、より大きなローレン ツ力になる高い J まで FQ が生成されなかっ た。この FQ ダイナミクスの違いによって原 点に対して非対称な J-E 曲線が得られた。こ の 2D-TDGL コードを用いることで、様々な 形状の超伝導体に対してその超伝導特性を 予測することが可能になった。

超伝導体に印加された電流と磁場が平行 な場合を縦磁場状態と呼ぶ。FQ に働くロー レンツ力は電流と磁場の外積で表され、縦磁 場状態ではゼロとなるため、磁場に対して電 流の低下がほとんど無い大容量送電ケーブ



図 5. (a)縦磁場状態の超伝導体モデル。直径 2050の円 筒状超伝導体の中心軸に対して平行に、磁場と電流を 印加した。(b)FQ の運動。中心軸を流れる電流に巻き 付くように FQ がスパイラル状に変形。



図 6. 超伝導体中粒状 PC(直径 $3\xi_0$)の体積率に対する臨界電流。磁場は $0.2B_{c20}$ を印加。 J_{d0} は 0 K における対破壊電流密度。

ルなどへの応用が期待されている。しかし、 実際には縦磁場状態でも FQ は運動し、J.を 低下させる。この縦磁場状態での FQ ダイナ ミクスを明らかにするために、2D-TDGL を 三次元空間に拡張し、3D-TDGL コードを開 発した。この 3D-TDGL コードを用いて、縦 磁場におけるFQダイナミクスの可視化とPC の影響について検討を行った。図 5(a)に、シ ミュレーションに用いたモデルを示す。直径 20%の円筒状超伝導体の中心軸に対して平行 に磁場と電流を印加した。図 5(b)に FQ ダイ ナミクスの一例を示す。FQ は、中心軸に流 れている電流に巻き付くようなスパイラル 形状に変形した。これは電流によって生じる 自己磁場と外部磁場の合成磁場の方向に FQ が傾くためである。この FQ スパイラルは、 中心軸を回転軸として回転運動を続ける様 子が観察された。電流と合成磁場は平行では ないため、FQ にローレンツ力が働き、回転 運動したと考えられる。次に直径 3ξωの粒状 PC を超伝導体中にランダムに分散添加し、 その体積分率が臨界電流I。に与える影響につ いて検討した。図6に、粒状PCの体積分率 に対する *I*_cを示す。図より、6 vol.%付近で *I*_c が最大値を取ることがわかった。これは、ス パイラル FQ の回転運動が粒状 PC によって ピン止めされたためである。一方で、6 vol.% 以上では粒状 PC 間距離が近くスパイラル FQ が PC 間を容易にジャンプできるため、反っ て I。が低下した。この 3D-TDGL コードによ って、縦磁場状態のような FQ が複雑な運動 をする系や、三次元的な構造を持った超伝導 体における FQ 運動の可視化や超伝導特性の 予測が可能となった。

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

【雑誌論文】(計 17 件) S. Ito, <u>Y. Ichino</u>, <u>Y. Yoshida</u>, S. Miura, Physica C, 518, 2015, 40, 査読有り DOI: 10.1016/j.physc.2015.06.006 <u>Y. Ichino</u>, <u>Y. Yoshida</u>, S, Miura, Jpn. J. Appl. Phys., 56, 2017, 015601, 査読有り DOI: 10.7567/JJAP.56.015601

【学会発表】(計62件)
中村貞治, <u>一野祐亮</u>, <u>吉田隆</u>, 2015 年第76
回応用物理学会秋季学術講演会, 2015/9/13~16, 名古屋国際会議場
K. Adachi, <u>Y. Ichino</u>, Y. Tsuchiya, <u>Y. Yoshida</u>, 29th International Symposium on Superconductivity 2016, 2016/12/13~15, 東

6.研究組織

京国際フォーラム

(1)研究代表者
 一野 祐亮 (ICHINO, Yusuke)
 名古屋大学・大学院工学研究科・准教授
 研究者番号:90377812

(2)連携研究者

吉田 隆 (YOSHIDA, Yutaka)名古屋大学・大学院工学研究科・教授研究者番号: 20314049

(3)研究協力者

中村 貞治 (NAKAMURA, Joji) 足立 健人 (ADACHI, Kento)